(54) A / WIRE FOR BONDING SEMICONDUCTOR ELEMENT (11) 60-95947 (A) (43) 29.5 1985 (19) JP

(11) 60-95947 (A) (43) 295 1985 (19) JP (21) Appl. No. 58-203872 (22) 31.10.1983 (71) TANAKA DENSHI KOGYO K.K. (72) YASUO FUKUI

(51) Int. Cl4. H01L23/48

PURPOSE: To obtain an A1 small gage wire having excellent joining characteristics by the addition of small amounts of two kinds of selected elements by the synergism of the addition by adding the elements to A1 having high purity.

CONSTITUTION: 0.0015~0.005wt% Si and 0.0015~0.005wt% Mg are added to A1 having not less than 99.9% purity, and both contents are kept within a range of 0.003~0.008wt%. When the A1 alloy is melted and casted, wire-drawn to form an A1 wire having 0.1~0.5mm\$\phi\$ diameter and thermally treated (350°C and 30min), the A1 wire obtained simultaneously has tensile strength and hardness proper the AI wire obtained simultaneously has tensile strength and hardness proper

BEST AVAILABLE COPY

⑲日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-95947

(9) Int Cl. 4 H 01 L 23/48

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)5月29日

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称 半導体素子のボンディング用A 1線

②特 願 昭58-203872

❷出 願 昭58(1983)10月31日

70発明者 福井

康夫

東京都中央区日本橋茅場町2-6-6 田中電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 田中電子工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2-6-6

②代 理 人 弁理士 早川 政名

明 和 書

1. 発明の名称

半導体素子のボンディング用AL糠

2. 特許請求の範囲

競任が 0 . 1 ~ 0 . 5 ■■Φのポンディング用 A 人権であって、 高純度 A 人に 0 . 0 0 1 5 ~ 0 . 0 0 5 wt% のシリコン (Si) と 0 . 0 0 1 5 ~ 0 . 0 0 5 wt% のマグネシウム (Mg) とを添加し、 両者の含有量が 0 . 0 0 3 ~ 0 . 0 0 8 wt% であることを特徴とする半導体 素子のポンディング用 A 人 ね。

3. 発明の詳細な説明

従来、パワートランジスタ、サイリスタ等の 商出力の半導体素子の配額用リードねとしてね・ ほが0、1~0、5 mm中、一般的には0、2~ 0、3 mm中の高純収A L 粒が使用されている。

又、上記引張り強度を改善する添加元素は一